

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年11月3日 (03.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/104159 A1(51) 国際特許分類⁷:

H01H 71/16

(74) 代理人: 大岩 増雄, 外 (OIWA, Masuo et al.); 〒6610012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目14-1 Hyogo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/005705

(22) 国際出願日:

2004年4月21日 (21.04.2004)

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 Tokyo (JP).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 川村 浩司 (KAWAMURA, Kouji) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 秋田 裕之 (AKITA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 村井 正俊 (MURAI, Masatoshi) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 米澤 宏敏 (YONEZAWA, Hirotoshi) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 内藤 悟 (NAITO, Satoru) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).

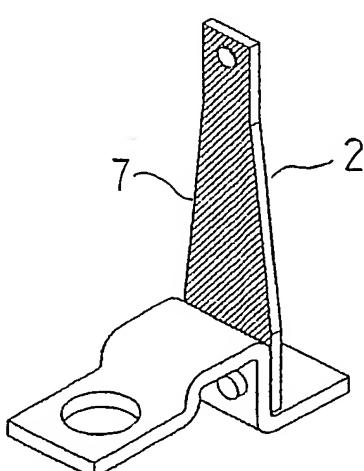
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: THERMAL TYPE TRIPPING DEVICE AND CIRCUIT BREAKER USING THE SAME

(54) 発明の名称: 热動式引き外し装置及びそれを用いた回路遮断器



(57) Abstract: A thermal type tripping device adapted to trip a circuit in that a bimetal (2) is heated by overcurrent to cause the curving of the bimetal (2), wherein at least part of the surface of the bimetal (2) has a black color or matte black color (7). This makes it possible to measure the temperature of the bimetal (2) with high accuracy by using a non-contact type thermometer. Further, the temperature measuring section (8) of the bimetal is provided with a bend process section (11) whose surface has a matte black color.

(57) 要約: 過電流によりバイメタル (2) が加熱され、加熱されたバイメタル (2) の湾曲により、回路の引き外し動作を行う熱動式引き外し装置において、バイメタル (2) の表面の少なくとも一部を黒色又はつや消しの黒色 (7) としたものである。このことによって、非接触式温度計を用いて、バイメタル (2) の温度を高精度に計測することができる。また、バイメタルの温度計測部 (8) に曲げ加工部 (11) を設け、その表面をつや消しの黒色とした。